

نورشکست در پلیمرها

Photorefraction in Polymers

جـ جوش سـلا، جـب تـحلـي ، عـلـى إـكـمـلـةـ المـعـلـمـيـ

۱- داشتگاه شرکت فریمکاگ (فریدی) ۲- داشتگاه شرکت داشتگاه شرکت آذربایجانگاه شرکت پیر

1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97

5

اینک غیرخطی رامه جدیدی از طبقه و نکلوژوی است که سلسله مسماهی در پیدائش نکلوژوی غوطه‌بک دارد. غوتچنک گه نوبونها را جدت بودارش نصیر و عکس‌های بکار می‌گردند. بنام نکلوژوی قبرن ۲۱ ناسانگذاری شده است. در سالهای اخیر، خواهر هولکوی در سنتپهار با همسری به عنوان سوسنده جلدی از موزاد نوری ضریحی که آینده روشی درین مفهوم خنده‌اند و بهدلیل دارای بودن اعضاً فرازی، جمه غر سلطنه موکولی و چه در سطح تولدی، خاصیت ضریحی بودن زاده‌های ساره، و عازم بر آن مبارز مواعص لازم از کار دارند. این اشاره ایمانیست و کیمی

یکی از بدایههای اینکه غرفه‌ها، نورشک است. و فنی نور از برخی پلمرها خور می‌کند. مثلاً قوی الکتریکی آن سه مهاروت و حساسی حاملان یاره الکترونها و جذبه‌ها منشود. اگر شدت نور قوی‌دیگر یکروخت بالاتر حاملان یار در خواهد بود. و توانی کفیر به دام ساخته و میداهمان الکتریکی در همان درونی اینجا می‌گذرد. مثلاً الکتریکی موجود آنقدر تغییرات صورت نکت نور را در پلمر می‌شود و این تغییر صورت نکت هسته سایمیگاره برگردان دارد. نورخیز شدت است و این نورشکت مایعه

• 50 • [View All Posts](#) | [View All Categories](#)

Key Words: photoisofraction, nonlinear optical polymer, sealed polymer, polyvinyl carbazole, heterocyclic

¹⁰ See also the discussion in the previous section.

من دالیم که ضریب شکست یک سنجاقه آرایش اندیا و توزیع
الکترونیکی آن ویس است. وقتی ماده‌ای زیر تابش نور فرار می‌گیرد،
بارهای الکتریکی موجود در آن، عمدتاً الکترونیک و بارهای سیلان
الکتریکی پرتو نور تابیده به سیلان غرسی آیند. این الکترونیکی همچو
به بوده خوده شروع به تابش گزده و میدان الکتریکی توابیده می‌گرد که با
میدان الکتریکی نور فرودی متناسب است. اگر شدت باریکه فرودی کم
باشد، به طوری که میدان الکتریکی نور در مقایسه با میدان سیلان خیلی
کم جک باشد، سیلان تابه داده گردد. حین‌حال رله، به عده دو و نیک

نهیه و تولید مواد نوری غیرخطی با توجه به گازردهای متعدد آنها در لیزردهد افزاردهای الکترونیکی، نکوتوزیهای مخابراتی، پردازشدهای نوری و کامپیوترهاگرای ضروری است. اینستک غیرخطی زمرة گستردهای از علم فیزیک را دربرمی‌گیرد که در آن استفاده از مواد دارای قابلیت خصوصیات گوناگون لازم است. مواد نورشکن لیر که روشن‌سازی غیریکنواخت آنها مسبب تغییر فریب شکستان می‌شود از جمله این موادند. بنابراین، هما دارد که قل از شروع بحث اصلی به پذیرده و نتیجه که خصوصیات شده از جایگاه پسرهای دارای خاصیت

غیرخطی خالص این ثابت می‌شود که افزار کترنل فرکانس و شدت پرتو نور را در اختیار می‌گذارد. بدین ترتیب، درجه بزرگی به روی کاربردهای نوری جدید کشوده می‌شود.

بحث

نقش پلیمرها در اپتیک غیرخطی

پلیمرهای بدلیل مزایای زیادی که نسبت به مواد معدنی در کاربردهای اپتیک غیرخطی دارند، در صنایع مختلف اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. پلیمرها را می‌توان برای کاربردهای نوری غیرخطی مرتبه دوم و سوم استر و طراحی کرد. خواصی نظیر پایداری نوری، فیزیکی و همگنی، جذب و پخش کم، سازگاری با روش‌های میکروالکترونیکی و خواص مکانیکی مناسب از ویژگی‌های پلیمرها در کاربردهای نوری غیرخطی است. همچنین، معلوم شده است که پایداری شبیه‌ی زیاد، ثابت دیالکتریک کم، شفافیت، قیست کم و امکان تولید ابیه با حفظ خواص در محدوده میکروسکوپی از مزایای دیگر پلیمرهاست. در ضمن، پلیمرها پایداری محیطی و گرمایی بسیار خوبی دارند. پیش‌فهای اخیر می‌بینند ظهور موادی شده‌است که از پایداری گرمایی فراتر از 250°C بوخور دارند. بنابراین، مشخص می‌شود که پلیمرها می‌توانند کاربردهای معمی در اپتیک غیرخطی داشته باشند. اکثر پلیمرهای پکار رفتہ در اپتیک غیرخطی یا دویه شده‌اند یا با استفاده از رنگ‌گاهها؛ که خاصیت

نوری غیرخطی دارند، خواص عاملی پیدا کرده‌اند [۱۲].

باشد نوجه داشت که مواد مختلف برای داشتن خواص نوری غیرخطی مرتبه دوم باید دارای سیستمی بدون تقارن مرکزی باشند. اما در پلیمرها، بدلیل قرار گرفتن نامنظم و اتفاقی دو قطبی‌های ذاتی، می‌توان سیستم را با یک مرکز تقارن در نظر گرفت. به همین جهت، برای آنکه پلیمرها خاصیت نوری غیرخطی داشته باشند باید این مرکز تقارن را از بین برداشته. این سیستمه به روش‌های مختلف قطب‌دهی (poling) (تحامی یا کورونایی (corona) انجام می‌گیرد. بدین ترتیب که پلیمر را در میدان الکتریکی خارجی فرار می‌دهند تا تمام دوقطبی‌های آن در سمت میدان قرار گیرند که بدین ترتیب مرکز تقارن سیستم از بین می‌رود و پلیمر خاصیت نوری غیرخطی پیدا می‌کند. چنین پلیمری را پلیمر قطبی شده (poled polymer) می‌نامند.

کاربرد پلیمرها به عنوان افزارهای نوری غیرخطی از اوایل سال ۱۹۸۰ در گروههای مختلف پژوهشی آغاز شد. خواص پیروالکتریک (PVDF) و خاصیت نوری غیرخطی فیلمهای پلی و پلی‌بلند فلوبورید (PVDF) فقط شده تساسی به وسیله میدان الکتریکی مورد آزمایش فرار گرفتند [۱۳-۱۵] و با یکارگیری میدان الکتریکی در حدود 10^6 V/m^{-1} در دسای 120°C ، خسrib پیروالکتریک این ماده در حدود مقدار اندازه‌گیری شده برای لیتم نیوبات (LiNbO_3)، بکی از بهترین نورهای

ضریب شکست، مستقل از شدت پرتو است. این حالت در محدوده نورخطی فرار می‌گیرد.

زمانی که میدان الکتریکی نور قابل مقایسه با میدان الکتریکی می‌باشد، توزیع الکترونهای درون ماده می‌تواند به وسیله تابش تغییر یابد و این عمل به تغییر ضرب شکست منجر می‌شود. در این حالت، بازتابش و شکست در سطح جدایی و عبور یا تراگیل (transmission) در محیط به شدت نور فرودی وابسته خواهد بود و این در محدوده نورخطی فرار می‌گردد. به بیان ساده اپتیک غیرخطی (nonlinear optics، NLO) است و بدلیل پاسخ غیرخطی مواد به دامنه میدان الکتریکی است که غیرخطی نامیده می‌شود. می‌دانیم که عبور بازیگرها نور در محیط مادی به ضرب شکست بستگی دارد. پس اگر ضرب شکست محیط بتواند توسط تابش بازیگر شود، می‌توان انتشار پرتو نور را با پرتو نور دیگر کترنل کرد. این امر می‌تواند به تنوع زیاد ابعاد است تکولوزیکی براساس کترنل نور به وسیله خود نور منجر شود.

در نظریه الکترونیکی نور، پاسخ مواد به تابش نور با معادله زیر بیان می‌شود:

$$P = c_1 X_1 E + c_2 X_2 E^2 + c_3 X_3 E^3 + \dots \quad (1)$$

که در آن P نطبدهای القایی (induced poling) صحیح، c_i ثابت دیالکتریک خلا، E میدان الکتریکی نور و X_1, X_2, X_3 مطابقی تابست است. خواص نوری غیرخطی محیط با پارامترهای X_1, X_2, X_3 و X_4 ، علت تولید هم‌انگدام (SHG) یعنی دو برابر سازی فرکانس و نیز تولید فرکانس جمع، تفریق، تقویت و توسان پارامتری است. جمله سوم $X_4 E^4$ ، علت جند بدلیده گوناگون، مانند تولید هم‌انگدام (THG)، پراکنندگی رامان-بریلیون، خودکالوئی و تزویج فازی نور (light phase conjugate) است.

تا پیش از سال ۱۹۶۱، یعنی قبل از کشف لیزرها، سیاری از خواص نوری غیرخطی در مواد مشاهده نشده بود. تابع تحقیقات علمی نشان می‌داد که در محدوده نورخطی، عبور، بازتاب و شکست نور در مواد شفاف به تحت تابش شدت نور قرار می‌گردد و نه از وجود یک نور دیگر متاثر می‌شود و در آن محدوده اصل برهم‌نشش (superposition principle) صادق است. از این رو، مواد شفاف با ضرب شکست مشخص می‌شوند که به نظر می‌رسید مستقل از شدت نور باشد. بنابراین، داشتن دان تیجه گرفتند که در ناحیه نورخطی، شدت نور خروجی همیشه تناسب مستقیم با شدت نور ورودی دارد و فرکانس نور خروجی همیشه برابر با فرکانس نور ورودی است. در اپتیک

از پلیمرهای دویه شده است. همچنین، هاتریسهای اپوکسی دویه شده و پلی استیرن عامل دار شده بازنگرا [۲۴، ۲۵] نیز از لحاظ مقدار، علامت SHG و پایداری زمانی آن مورد آزمایش قرار گرفته، که در نتیجه هر دو سیستم پایداری زمانی بیشتری را نسبت به پلیمرهای شیشه‌ای دویه شده نشان دادند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که علاقه پژوهشی روی خواص غیرخطی پلیمرها در سه زمینه زیر تمرکز یافته است:

الف - در کم پدیده‌های فیزیکی و کار با مواد،

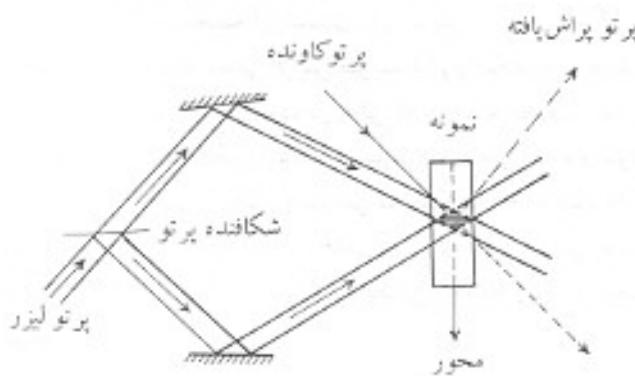
ب - مطالعه پتانسیل کاربردی این مواد،

ج - دستیابی به مواد جدید با قابلیت زیاد.

یکی از زمینه‌هایی که نظر پژوهشگران را در یکی دوسان اخیر به خود جلب کرده است، بررسی پدیده نورشکست در پلیمرها و کاربردهای آن است. زیرا، مواد نورشکن انتخابهای بسیار خوبی برای تمام کاربردهای پردازش نوری داده‌ها هستند. مطالعات اولیه نشان می‌دهد که پلیمرها می‌توانند به عنوان محیط‌های ذخیره داده‌های نوری با چگالی زیاد، فنون پردازش تصویر وابسته مشتمل بر تحریم‌نگاری دستیابی و تقویت تصویر، مدوله‌سازی فضایی نور، اتصالات قابل برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی شبکه‌های عصبی مورد استفاده قرار گیرند [۲۵، ۲۶]. در ادامه این مقاله ابتدا توضیع ساده‌ای درباره نظریه نورشکست ارائه می‌شود و سپس به شرح خواص عامیانی که پلیمرها برای کاربرد به عنوان مواد نورشکن باید بینیزند، می‌پردازیم.

عمل ساده‌ای از پدیده نورشکست

می‌دانیم که اگر دو پرتو نور حاصل از یک منبع نور همدوس با زاویه‌ای معین روی یک ماده با یکدیگر تداخل کنند، در اثر اختلاف فاز بین نورهای تداخل گشته، توزیع شدت غیریکنواخت که به صورت نواحی روشن و ناریک متواتی ظاهر می‌شود شبکه فازی نام دارد (شکل ۱).



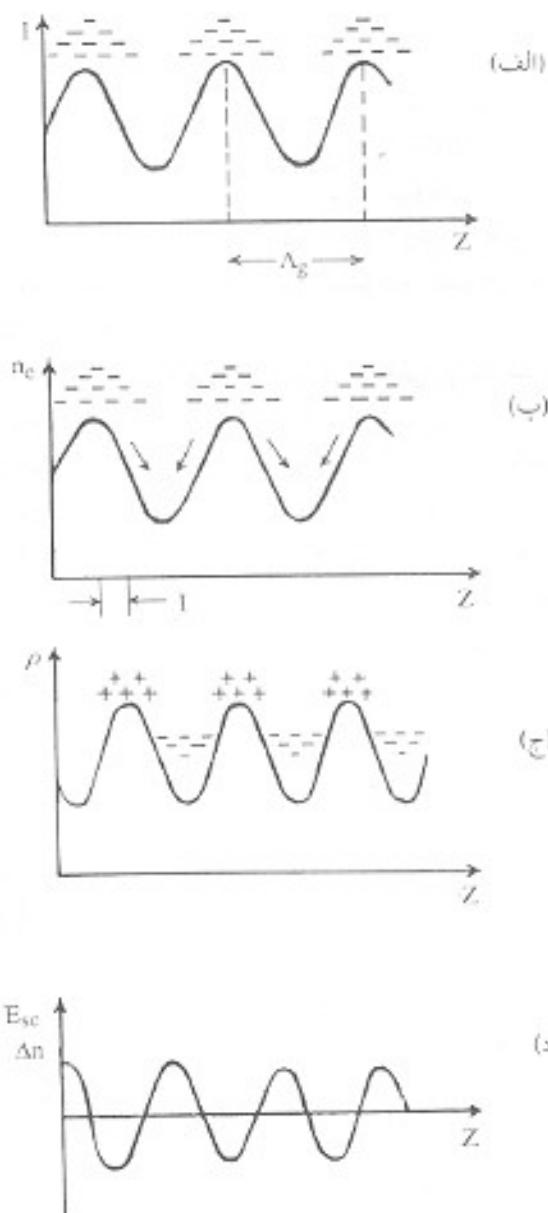
شکل ۱ - چگونگی ایجاد شبکه فازی از راه تداخل دو پرتو لیزر [۲۰]

نوری غیرخطی) و ضرایب تولید هماهنگ دوم آن در حدود مقادیر اندازه‌گیری شده برای کوارتز بدست آمده است [۲]. احوالی نشان داد که تعیین ضرب شکست، ضخامت فیلم و اثلاف نوری در پلیمرها را می‌توان با بکارگیری فنون اینتلکت مجمع (IO)، و روش‌های الکتروپاتریک مرتبه دوم و سوم برای تعیین مشخصات پلیمرها و پلیمرهای دستیابی آزمایش شدن [۲۷].

کوپلیمرهای نیز به عنوان مواد نوری غیرخطی پیشنهاد شده‌اند. کوپلیمرهای بی‌شکل و پینلین سیانید و وینیل استات، که به روش تماسی قطبی شده بودند، شدتهاي تولید هماهنگ دوم قابل ملاحظه‌ای نشان دادند [۱۰]. هیل و همکاران قابلیت جذب این مواد را مورد آزمایش قرار دادند و در بررسی قطب دهی کورونایی، پدیده الکتروکرومیک (electrochromic) آنها را در دمای معمولی مشاهده کردند. این گروه پژوهشی با استفاده از پلیمرهای آکریلات دارای خواص عامیانی، مدوله‌سازهای خطی الکتروپاتریک (linear electro-optic modulator؛ LEOM) را تهیه کرده و شدت هماهنگ دوم و پایداری آن را در پلیمرهای استرآکریلات عامل دار شده آزمایش کردند [۱۱]. اشاره می‌شود که این مواد برای تولید موج‌برایانی بکارگرفته شده‌اند که با استفاده از آنها درباره خواص فیزیکی پلیمرها نیز مطالعه شده است [۱۲-۱۷].

سینگر و همکاران تولید هماهنگ دوم پلی‌میلن‌متاکریلات (PMMA) دویه شده بازنگ فرم پراکنده شده (DR1) را که به روش تماسی قطبی شده بود بررسی کردند [۱۸، ۱۹].

تحتین کار روی اثر آسایش پلیمر بر پایداری زمانی چهنجیری رنگرا با استفاده از قطب دهی تماسی در PMMA و پلی استیرن (PS) دویه شده با ۴-دی‌متیل آمینو-۴-پیرواستین و DR1 نشان داد که در چند دقیقه اول حذف میدان اعمال شده، شدت SHG قطبی شده تماسی فلیمهای دویه شده به نصف مقدار اولیه خود کاهش می‌یابد و بعد از چند ساعت کاملاً از بین می‌رود. چند ماه بعد همین آزمایش با قطب دهی کورونایی انجام گرفت و زمان آسایش طولانی تری برای شدت SHG بدست آمد [۲۰، ۲۱]. سپس، آزمایش اخیر روی پلیمرهای عامل دار شدنی انجام شد و بعد از حذف میدان، کاهش شدت کمتری نسبت به دو حالت پاکشده بدست آمد (کاهش ده درصد در چند روز اول و مقدار ثابت برای سی روز بعد) [۲۲]. به دنبال کارهای پاکشده، ضرایب LEO و SHG در دی‌سیانو وینیل DR1 دویه شده، پلیمرهای عامل دار شده و PMMA در دی‌سیانو وینیل به وسیله قطب دهی تماسی مورد آزمایش قرار گرفته [۲۲] و معلوم شد که کاهش شدت SHG با حذف میدان در پلیمرهای عامل دار شده کمتر



شکل ۲ - مراحل مختلف نوشه شدن یک شبکه نورشکست: (الف) تداخل دو باریکه لیزری که سبب تولید تاویی حاملان بار در اثر نور می‌شود، (ب) انتقال بارها (از راه پخش یا راش) صورت می‌گیرد، (ج) توزیع بارهای فضایی سبب تولید میدان بار فضایی می‌شود، (د) از راه پدیده الکتروپاتیک مدوله‌سازی ضرب شکت صورت می‌گیرد [۲۶-۲۸].

که بجهه تولید حاملان بار به روش نوری، λ ارزی فوتون، a بار الکترون، a_{eff} طول مؤثر حمل، m ضرب مدوله‌سازی که تابع ساختار هندسی شبکه است، A_{eff} ارجاعی تابشی، α ضرب جذب و β کثیردهی نسبی خلاء است، بجهه تولید حاملان بار به روش نوری در

جنایجه شبکه فازی روی ماده‌ای ایجاد شود، در صورتی از آن به صورت یک‌بعده نورشکست نمایان می‌گردد که ماده بتواند در نواحی روش از راه پوش نوری بارکافی تولید کند و این بارها بتوانند فاصله‌های قابل مقایسه‌ای را با عکس بردار موج شبکه در درون ماده طی کند. حال، چنانچه این بارها در جایگاه‌های گیراندزی قابل پوش نوری مناسب در ماده به دام افتند، با ایجاد میدان بار فضایی و از راه پدیده الکتروپاتیک تغیر ضرب شکت را در ماده سبب خواهد شد (شکل ۲). این تغیر که برگردان فاز توزیع شدت نور است، نظر آنچه که در یک تمام‌گذاری اتفاق می‌افتد، پدیده نورشکست نامیده می‌شود [۲۶-۲۸] و شبکه جدید حاصل از به دام افتادن بارها، شبکه نورشکست نامیده می‌شود. پدیده نورشکست یک پدیده نوری غیرخطی است و برای تحقیقین بار در سال ۱۹۸۲ به صورت تجزیی در لیشم نیوبات مشاهد شد [۲۹، ۳۰].

پدیده نورشکست در مواد پلیمری را برای تحقیقین بار در سال ۱۹۹۱ مورنر و همکاران در پلیمر الکتروپاتیکی پیش‌فول ۸-دی‌گلیید‌بل اتر-۴-پیترو-۱-۲-فیلن دی آمین مشاهده کردند [۳۱]. آنها برای نورسالاکردن پلیمر، آن را با حامل حفره دی‌انجل آپنو-پر الدیده دی‌فیلن هیدرازون دویه کردند. این کار تحریبی، آغاز یک زمینه پژوهشی جدید بود که همچنان بطور گسترده ادامه دارد.

مشخصه‌های پدیده نورشکست در پدیده نورشکست، تغیر ضرب شکت به وسیله معادله زیر با میدان بار فضایی مربوط می‌شود [۲۵، ۳۲]:

$$\Delta E(2,1) = -\frac{\pi^2}{4} E_{SC}(2,1) \quad (2)$$

که در آن ΔE ضرب شکت ماده، E_{SC} ضرب الکتروپاتیک آن و $(2,1)$ میدان بار فضایی و است به زمان و فضاست. در بعضی بعدی خواهیم دید که ΔE به طور معکوس با ثابت دی الکتروپاتیک ماده (α) متناسب است. از این‌رو، عامل $\frac{1}{\alpha}$ مشخصه ارزشمندی برای نمایش پدیده نورشکست در مواد است. در مواد معدنی افزایش ضرب الکتروپاتیک سبب افزایش ثابت دی الکتروپاتیک ماده می‌شود، در حالی که به علت متفاوت بودن میدان و کارهای پدیده الکتروپاتیک بین پلیمرهای قطبی شده و مواد معدنی، سری پلیمرها امکان دسترسی به ضرب $\frac{1}{\alpha}$ وجود دارد که حدود ۱۰ مرتباً بزرگتر از مقدار آن برای مواد معدنی است. برای یک شبکه نورشکست، میدان بار فضایی با معادله زیر توصیف می‌شود:

$$\frac{m_1 \omega \alpha}{\hbar r} (2,1) - \frac{m_1 \omega \alpha}{\hbar r} (2,1) = 0 \quad (3)$$

در ضریب شکست این مواد از راه نورالقابلی است که به گستره دینامیک (dynamic range) معروف است. این گستره تعیین کننده بزرگترین بهره پراش ایجاد شده در ضخامت معینی از ماده و مشخص کننده تعداد تمام نگارهایی است که در حجم معینی از آن می‌توان ثبت کرد. بطور نظری شان داده شده است که گستره دینامیک در مواد الکترونیکی از طریق چگالی دامنه محدود می‌شود و این حد بالاترین چگالی بارفضایی را که می‌توان از راه ناپس نور تولید کرد مشخص می‌سازد.

ثابت زمانی، که زمان لازم برای نوشت یک شبکه نورشکت را بیان می‌کند، از دیگر مشخصه‌های مواد نورشکن است. زیرا، تغییرات ضریب شکست در مواد ناشی از میدان الکتریکی بارفضایی است و این میدان از راه تولید بار و انتقال آن در ماده ایجاد می‌شود. در نتیجه، ثابت زمانی به بهره تولید بار و پدیده انتقال بستگی دارد. در پلیمرها برای فرآصل شبکه‌ای بزرگ و میدان اعمال شده کوچک، زمان پاسخ‌دهی به وسیله معادله زیر بیان می‌شود [۲۴]:

$$\tau_R = \frac{eV_{bias}}{\alpha_0 \mu e} \quad (7)$$

از معادله بالا مشخص است که کوچک بودن زمان پاسخ‌دهی را بزرگی حاصل‌ضرب $\alpha_0 V_{bias}$ موجب می‌شود.

شبکه نورشکت نوشته شده می‌تواند دارای آن گونه اطلاعات فازی باشد که به وسیله نورهای نویسنده (نورهایی که از تلاقي آنها شکه فازی ایجاد می‌شود) به صورت شبکه ثبت شده‌اند. این شبکه نورشکت را می‌توان با تابش یک نور همگن به آن و در اثر پراش این نور همگن بر روی شبکه بازخوانی کرد. بنابراین، اطلاعات نوری ثبت شده در شبکه به صورت یک جسم سه بعدی ثبت شده به صورت شبکه به هنگام بازخوانی یک تصویری سه بعدی را ایجاد می‌کند.

به علت بالا بودن بهره پراش مواد نورشکن و مشخصه‌های دیگر تمام نگاری فازی در حجم می‌توان چند تمام نگار را فقط در یک تموونه ثبت کرد. بنابراین با دوران ماده نورشکن نسبت به امتداد پرتوهای نویسنده اطلاعات فازی جسم متخرک به صورت متواالی و به شکل شبکه‌ای نورشکت در ماده ثبت می‌شود. همچنان، با تابیدن نورهای بزرگ به این شبکه‌ای نورشکت و دوران ماده نورشکن، اطلاعات فازی ثبت شده در این شبکه‌ای به صورت تمام نگاری دینامیک خوانده می‌شوند که یکی از جالبترین کاربردهای پدیده نورشکت است. برای ثبت متواالی شبکه‌ها، زاویه دورانی کمتر از 1° درجه بکار می‌رود. به عنوان مثال، اخیراً حدود 5° تمام نگار در 3mm نویسه LiNbO_3 ثبت شده است.

عمل خواندن شبکه می‌تواند تا حدودی باعث یاکشیدن شبکه

پلیمرها بستگی به میدان الکتریکی اعمال شده و چگالی دهنده‌های یون شده دارد. این بهره در اکثر پلیمرها از راه پدیده ترکیب مجدد یا انتقال پرگشتهای الکترونها در اثر کوچکی شعاع آفرمای محدود می‌شود. بدین معنی که بارهای آزاد شده نمی‌توانند به حد کافی از هم جدا شوند و بنابراین ارزی جاذب آنها کمتر از K_B (ضریب بولتزمن) است [۲۳]. اعمال میدان الکتریکی لوی می‌تواند به حدایی حاملان بار کمک کرده و بهره تولید حاملان موثر را تقویت کند. در تمام نگار موجود آمده از پرتوهای تداخل کننده در یک نویسه، توزیع شدت به صورت معادله ۴ بیان می‌شود:

$$I(z,t) = I_0(t)[1 + m \cos(Kz)] \quad (4)$$

که در آن K بردار موج و برابر $\frac{2\pi}{\lambda_0}$ طول موج نور فرودی و m زاویه بین پرتوهای تداخل کننده است.

معادله ۳ نشان می‌دهد که مقدار E_{BC} متناسب با $\alpha_0 V_{bias}$ است. در پلیمرهای قطبی شده E_{BC} از این طبقه مستقیم با حاصل‌ضرب $\alpha_0 V_{bias}$ دارد، که در آن α_0 تحرک پلیمری و V_{bias} عمر آزاد موثر حاملان بار است، بنابراین می‌توان در پلیمرها با افزایش این حاصل‌ضرب مقدار E_{BC} را نیز افزایش داد.

مواد نورشکن به وسیله مشخصه دیگری به نام حساب نورشکت نیز معروف می‌شوند که بیانگر تغییر ضریب شکست حاصل از شدت ارزی جذب شده در ماده است. این مشخصه به حسابت داخلی (S_0) معروف است و با استفاده از معادله‌های ۲ و ۳ به صورت زیر نوشته می‌شود.

$$S_0 = \frac{dn}{d(\alpha L)} - \left(\frac{\pi r}{\lambda_{bias}} \right)^2 \left(\frac{\phi}{V_{bias}} \right) \quad (5)$$

مشخصه دیگر برای مواد نورشکن، ارزی لازم جهت رسیدن به بهره پراش خاص، معولاً 1° درصد، در ضخامت معینی از ماده است. بهره پراش، نسبت نویسه پرتو پراکنده به نویسه پرتو ناپسی در یک شبکه است. این بهره به صورت نظری با معادله زیر بیان می‌شود [۲۵]:

$$\eta = e^{-\alpha d \cos \theta} \sin^2 \left(\frac{\pi \Delta n d G}{\lambda} \right) \quad (6)$$

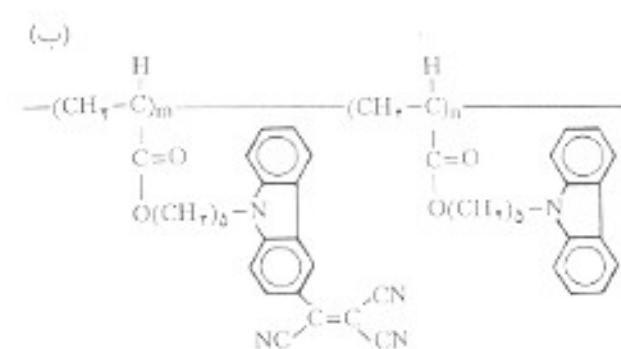
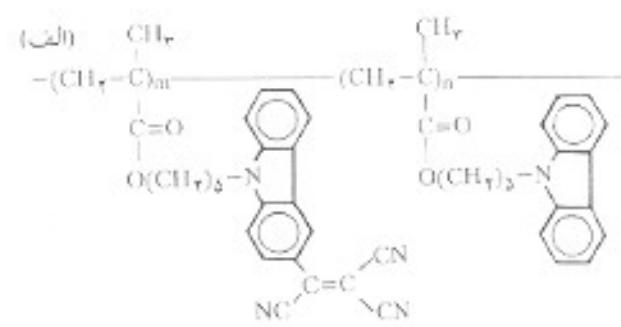
که در آن α ضریب جذب، d عمق شبکه و G تابعی از ساختار هندسی شبکه و قطبدهی نور فرودی روی ماده است. با استفاده از اندازه گیری بهره پراش و معادله ۲ می‌توان بیدان بار فضایی عدد α را برای یک ماده حساب کرد.

از مشخصه‌های دیگر مواد نورشکن، بیشترین تغییر قابل دستیابی

گردن موادی به پیکره پلیمر در ساختار شبکه‌ای آن ایجاد کرد.
به عنوان مثال می‌توان به کربازول-تری‌سیاتو وینیل کربازول اشاره کرد (شکل ۳). این ماده از پلیمر شدن استرهای متاکربیلات دارای گروه‌های کربازول، که به عنوان زنجیر جانی به پیکره پلیمر با فاصله دهندۀ آکلینی متصل شده‌اند، ایجاد می‌شود [۲۹].

بیشترین خاصیت نوری غیرخطی در مواد آلی در پلیمرهای ظاهر می‌شود که دارای سیستم وسیعی از الکترونهاست (پرتحرک با گروه‌های دهندۀ و گیرنده الکترون در وضعیت‌های پارا باشد [۴۰]). معمولاً، بعد از پلیمر شدن باید یک یا چند عاملیت اضافی را نیز، از راه دویه کردن، به سیستم اضافه کرد. خصلتهای انتقال و گیراندزی سار را می‌توان با اتصال مولکولهای دارای ارزی یونش با الکترون خواهی مناسب، به ساختار پلیمر در یک جا گرد آورد. بدلاً از آن، با توجه به اینکه بسیاری از پلیمرهای مناسب در ناحیه فرابنفش تابیل به جذب دارند می‌توان با حساس‌سازی این پلیمرهای بوسیله رنگ و از راه رهاکردن حاملان بار در آن، خاصیت جذب آنها را در نور مرئی پیشتر کرد [۴۱]. در ترکیب پلیمر نورشکی که سورنر و همکاراش گزارش گردیدند، در یک ماده الکترون‌آپتیکی ابوقسی بیس فنول A دی‌گلیcidیل اتر اسید جز تاشکهای شده با یک رنگزای غیرخطی مانند ۴-نیترو-۲،۴-فنیل دی‌آمین ویژگیهای نوری را به شماره جذب نور لازم برای تولید بار فراهم آورده‌اند [۲۶، ۳۱، ۴۲، ۴۳]. در ضمن، پلیمر یادشده برای داشتن خاصیت نورشکست بوسیله یک حامل انتقال دهندۀ حفره مانند دی‌اتیل آمینو بتراکتال‌دی‌فتیدرازون دویه شده است.

علاوه بر این، شبکه‌کرات و همکاران [۲۹، ۴۴، ۴۵] در فرمولیندی خود از فیلمهای پلیمری الکترون‌آپتیکی سوررسا و یک رنگزای غیرخطی استفاده کرده‌اند که به صورت یک شاخه جانی به پیکره آکریلیکی متصل بوده و به آن یک حساس‌کنده تولید بار و یک مولکول انتقال حفره نیز اضافه شده است، به هنگام اضافه کردن یک حساس‌کنده نوری تولید بار به سیستم، نکه مهم قابل توجه این است که حساس‌کنده یاد شده دارای قدرت جذب در طول موج بلندتر از رنگزای غیرخطی باشد تا تضعیف پرتو بوسیله حساس‌کنده به کمترین مقدار بررسد. به روشنی این مسئله مستلزم موازنی دقیق عواملی است که در درون پلیمر برای جذب ساکن، پیکر رقابت می‌کند. بهینه‌سازی پاسخ غیرخطی پلیمر معمولاً تیازاند سیرکردن پلیمر با رنگزای مناسب است، اما برای مطابقت عوامل دیگر، نظری ادغام حساس‌کنده‌های نوری تولید بار و گامهای حمل بار، باید به مقدار کمتر پاسخ غیرخطی بهینه قناعت کرد. همچنین، دویه کردن مواد اغلب به افزایش میزان حدازای فاز منحر می‌شود که این خود سبب پراکندگی نور به طور غیرمنتظره شده و سبب می‌شود که طول عمر مفید پلیمر را



شکل ۲ - ساختار پلیمر کربازول - تری‌سیاتو وینیل کربازول به شکل:
(الف) متاکربیلات و (ب) آکربیلات [۲۹].

نورشکت شود؛ زیرا تابش یکنواخت نور روی تونه سبب حرکت الکترونها به خارج از دامه‌اشده و با توزیع مجدد یکنواخت الکترونها میدان‌باره‌اندیشی، که شبیه نورشکست ایجاد می‌کرد، ازین می‌رود و تونه به وضعیت اولیه خود بر می‌گردد، بنابراین، برای جلوگیری از این عمل، به هنگام خواندن اطلاعات از نورهایی باشدت با این استفاده می‌شود [۲۵-۲۸].

از کاربردهای دیگر پیدیده نورشکت می‌توان به پردازش تصویر، مخابرات سولیتونی، داده‌برداری نوری، آینه‌های توزیع فاز، تشدیدگر و ایستکت خود القایی اشاره کرد [۲۵، ۲۶].

ساختار پلیمرهای مناسب نورشکست

در پلیمرهای برای دستیابی به خاصیت نورشکت مطلوب، مواد مورد استفاده باید به صورت طبیعی از ویژگیهای بهینه‌ای برخوردار باشند که خواص نوری غیرخطی، تولید بار از راه تابش نور و توانایی انتقال بار از آن جمله‌اند، در غیر این صورت، می‌توان ویژگیهای لازم را با اضافه

- Materials for Nonlinear Optics*; Hamm R. A. and Bloor D. (Eds.), Royal Society of Chemistry (London), 1989.
- 12 Page R. H. et al.; *J. Opt. Soc. Am.*; **B7**, 1239, 1990.
 - 13 Dienteer M. B. J. et al.; *Electron. Lett.*; **26**, 379, 1990.
 - 14 Ashley P. R. and Tumillo T. A.; *J. Appl. Phys. Lett.*; **58**, 884, 1991.
 - 15 Luckemeyer T., Franke H. and Frank W. F. X.; *Proc. SPIE*; **1213**, 126, 1990.
 - 16 Kirkby G. J. G., Cosh R. and Bennion I.; *Opt. Commun.*; **56**, 288, 1985.
 - 17 Van Eck T. E., Ticknor A. J., Lytel R. S. and Lipscomb G. F.; *Appl. Phys. Lett.*; **58**, 1588, 1991.
 - 18 Singer K. D., Kuryk M. G. and Sohn J. E.; *J. Opt. Soc. Am.*; **B4**, 968, 1987.
 - 19 Singer K. D., Sohn J. E. and Lalama S. J.; *Appl. Phys. Lett.*; **49**, 248, 1986.
 - 20 Mortezavi M. A. et al.; *Appl. Opt.*; **28**, 3278, 1989.
 - 21 Kroeser A. et al.; Nonlinear Optical Properties of Materials, *Technical Digest Series*; Optical Society of America, New York; **9**, 244, 1988.
 - 22 Singer K. D. et al.; *Appl. Phys. Lett.*; **53**, 1800, 1988.
 - 23 Hubbard M. A. et al.; *Proc. SPIE*; **971**, 136, 1988.
 - 24 Ye C. et al.; *Macromolecules*; **21**, 2901, 1987.
 - 25 Gunter P. and Huignard J. P.; *Photorefractive Materials and Their Applications I*; Gunter J. P. and Huignard J. P. (Eds.), Springer-Verlag, Berlin, 1988.
 - 26 Moerner W. E. et al.; *Proc. SPIE*; **1560**, 278, 1991.
 - 27 Feinberg J., Heiman D., Tanguay A. R. (Jr.) and Hellwarth R. W.; *J. Appl. Phys.*; **51**, 1297, 1980 and *J. Appl. Phys.*; **52**, 537, 1980.
 - 28 Zyss J.; *Molecular Nonlinear Optics: Materials, Physics and Devices*; Academic, 1994.
 - 29 Gunter P.; *Phys. Rep.*; **93**, 199, 1982.
 - 30 Arizmendi L. and Agullo-Lopez F.; *M. R. S. Bulletin*; **19**, 3, 1994.
 - 31 Ducharme S., Scott J. C., Twieg R. J. and Moerner W. E.; *Phys. Rev. Lett.*; **66**, 1846, 1991.
 - 32 Glass A. M.; *Opt. Eng.*; **17**, 470, 1978.
 - 33 Twardowski A.; *J. Appl. Phys.*; **65**, 2833, 1989.

قابل بردازش آن به شدت محدود شود. علاوه بر این افکارهای شدن حساس کننده ها و عاملان حمل با به نرم شدنگی و دمای انتقال شیشه ای کمتر منجر می شود. با همه اینها رعایت ایندوارگنده قدر می توان در روشهای لی و غیر لیکاران بافت. این پژوهشگران تولید پلیمری با خاصیت نوری غیرخطی و قابلیت شبکه ای شدن با لور (photocrosslinkable) را که با رنگ پلی وینیل اکسی سیاموئیل اکسی - N.N.- ۴ - ۴ - دی متیل آمینو - ۲ - سیاموئیل اکسی فللات در ساختار میهان - میزان دویجه شده است گزارش کرده اند که بدون وارد کردن حساس کننده نوری تولید بار یا عاملهای حمل با نوری، قویا سورزانا شده است [۴۶].

نتیجه گیری

از مطالعه ارائه شده درباره مزایای نسبی پلیمرها در کاربردهای اینستکت غیرخطی نتیجه می شود که مواد مزبور برای کاربردهای نوری غیرخطی آینده روشی دارند. حوزه پذیردهای نوری غیرخطی در سیستمهای پیغمازی، یک حوزه چند ضایعه ای است که در آن پژوهشگران و مهندسان در زمینه های مختلف می توانند تخصصشان را برای پیش فنهای آنی بکار گیرند.

مراجع

- 1 Prasad P. N. and Williams D. J.; *Introduction to Nonlinear Optical Effects in Molecules and Polymers*; John Wiley & Sons, New York, 1991.
- 2 Yeh P.; *Introduction to Photorefractive Nonlinear Optics*; John Wiley & Sons, New York, 1993.
- 3 McFee J. H., Bergman J. G. (Jr.) and Crane G. R.; *Ferroelectrics*; **3**, 305, 1972.
- 4 Kerhervé E.; *Opt. Commun.*; **9**, 420, 1973.
- 5 Mopsik F. I. and Deregi A. S.; *Appl. Phys. Lett.*; **44**, 65, 1985.
- 6 Swalen J. D., Tacke M., Santo R. and Fischer J.; *Opt. Commun.*; **18**, 382, 1976.
- 7 Swalen J. D. et al.; *Helv. Chim. Acta*; **61**, 960, 1978.
- 8 Cross G. G. et al.; *Thin Solid Films*; **156**, 39, 1988.
- 9 Jennings B. R.; *Pure Appl. Chem.*; **54**, 395, 1982.
- 10 Sato H., Yamamoto T., Sen I. and Gamo H.; *Opt. Lett.*; **12**, 579, 1987.
- 11 Hill J. R., Pantelis P., Abbas F. and Hodge P.; *Organic*

- 41 Reuvink P. J.; *Photocarrier Generation Mechanisms in Polymers: An Interdisciplinary Approach*; Patsis A. V. and Scanor D. A. (Eds.), Technomic, Westport, 1976.
- 42 Walsh C. A. and Moerner W. E.; *J. Opt. Soc. Am.*; **B9**, 1642, 1992.
- 43 Scott J. C., Pautmeier L. T. and Moerner W. E.; *J. Opt. Soc. Am.*; **B9**, 2059, 1992.
- 44 Cui Y. et al.; *Appl. Phys. Lett.*; **61**, 2132, 1992.
- 45 Sandalphon and Kippelen B., et al.; *Opt. Lett.*; **19**, 1, 68, 1994.
- 46 Li L. et al.; *Proc. SPIE*; 1560, 243, 1991.
- 34 Glassand A. M. and Stran J.; *Photorefractive Materials and Their Applications*; I; Gunter P. and Huignard J. P. (Eds.), Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- 35 Micheron F. and Bismuth G.; *Appl. Phys. Lett.*; **20**, 79, 1972.
- 36 Thaxter J. B. and Kestigan M.; *Appl. Opt.*; **13**, 913, 1974.
- 37 Vormann H., Weber G., Kaplan S. and Kratzing E.; *Solid State Commun.*; **40**, 543, 1981.
- 38 Staelber D. L. and Amodei J. J.; *Ferroelectrics*; **3**, 107, 1972.
- 39 Kippelen B. et al.; *Phys. Rev.*; **B48**, 15, 10710, 1993.
- 40 Sutter K. and Gunter P.; *J. Opt. Soc. Am.*; **B7**, 2274, 1990.